

識別記号

H 01 L 21/314// C 23 C 11/08 19日本国特許庁

公開特許公報

⑤日本分類99(5) C 23.13(7) D 63

庁内整理番号 7377—57 7128—42 ①特許出願公開

昭53—91665

❸公開 昭和53年(1978)8月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

ØプラズマC V D装置

创特

願 昭52-5937

忽出

願 昭52(1977)1月24日

@発 明

伊藤達

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

①出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

RECEIVED

JUL 0 5 2001

TC 1700

明 · 組 · 普

発明の名称 プラズマCVD装置

特許請求の範囲

その間に励起用電圧が印加される一対の対向電 他の少をくとも一方のものに多数の弱孔を設ける とともに、該一方の電像にかける胸記他方の電極 とは反対側の面に対向して優処埋体を保持するホ ルダを設け、創配一方の電極及び他方の電極 と、削配一方の電極及び削配ホルダの間とにはそ れぞれ異種の反応ガスを別々に導入するように構 成したことを特哉とするブラズマCVD装置。 発明の詳細を説明

本発射は、サヤバシタ型ブラズマCVD(化学 気相取視)袋罐の改良に関するものである。

低来、キャパシタ型プラズマCVD装置は、例 えばシリコンナイトライト膜を形成するなどの目 的でしばしば使用されている。 この型の装置は、 一対の対向電値側に導入される反応ガスを、 それ ら電値側に印加される高層機能圧によつて励起し てプラズマ化することにより気相反応させて所望 の罹債値を得ることができるようになつている。
このような装置を用いてシリコンナイトライド堆
被艦を形成する場合、原料ガスとしてN。。N。
+NH。、又はN。+Arと、SiH。とが退合された形で使用されており、これらの共復ガスは両時にブラズマ化されている。しかるに、これらの共復ガスは本来たがいに共なるイオン化効率をもつているので、同時にブラズマ化した場合には、例えばSi。H。のような不要な誘導生成物が発生されやすい。これらの生成物はシリコンナイトライド(Si。N。) 程度中に進入してその興度をボーラスなものに変質させるので、好ましいものではない。

授するに、従来設定には、異種のガスが同時に プラズマ化されるようになつているので、駐積膜 質が良好でなく、その框側のための反応を制御す るものも困難であるという問題点があつた。

本発明の目的は、かかる問題点を解決した新規 なキャパシタ型プラズマCVU装置を提供すると とに る。

特開昭53-91665(2)

本発明の特徴とするところは、優約的にいえば、 プラズマで発生用対向電値とは別にクエハホルが をそなえた中ヤパンタ雄ブラズマじVD袋置にかいて、例えばN。とSiH。のような異種のガスを たがいに分離して導入するようにした点にある。 とのようにすると、一方のガス例えばSiH。を主と してイオン化させ、他方のガス例えばSiH。をイ オン化させないようにすることができるので、不 数員有害な反応生成物の発生を城小陸にして堪様 脳質を大幅に吹号することができる。

次に、森付凶歯を診照して本発明の好ましい実成例を以明する。

図は、本発明の一実施例によるキャパシタ型プラズマCVD要世の反応室内の構成を例示するものであり、10は例えばシリコン級のウエハ12を映画するウエハホルダ、14は、ホルダ10の上方に対向配置された下方電極、16は下方電極14の上方に対向配置されたブラズマ発生用間原能、20は上方電極16の中型部に延延した反応

電徳14が一種のシールド体として作用するので ウエハ12が直接プラズマにさらされることがな いため、ウエハ12がプラズマ中の電子の債事に よりダメージを受けることは始んどなく、また、 多似のガス質出口14 a , 16 a を各々の電徳面 に分析させたので、単板膜の展界や映貨のはらつ きを一層低級できるなど優れた付加的利点もある。 図面の簡単な配明

図面は、本発別の一英版例によるキャバジタ型 プラズマCVD要値の内部配置を示す断面図である。

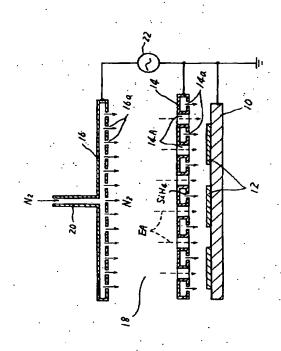
符号の聪明

- 10 ウエハホルダ
- 12 ウエハ
- 14 下方催化
- 16 上方电性
- 18 尚殊邸
- 20 反応ガス導入管
- 22 岛周波電源

代增人 异堪士 海田和幸

ガス導入官、22は電便14,16間に振成され 助起用品局度電圧を発生する高周度電源である。 ホルダ10及び下方電便14は電気的に最地され ている。下方電便14は助起された原子や分子を 矢印らAのように連進させるための多数の開孔 14Aを有するとともに、Sid。の知意反応ガス を成成させるための中空部に延進した多数の下向 きのガス吸出口142を有する。上方電便16も、 N。の如き反応ガスが促進する中空部に延速した 多数の下向きのガス吸出口162を有する。

上記のような稀球にかいて、電信14.16間に延収22から島間波電圧を印加し且つ図示の系路でN。ガス及び3iN。ガスを供給すると、間隙部18では3iH。がブラズマ化されず、N。ガスが主としてブラズマ化されるので、佐米袋値で生じた不慢な酵毒生販物が発生しない。 励起された 武衆の原子や分子は弱孔14人を介してウェハ12上に違し、そこで3iH。と反応するので、ウェハ12上には、良質のシリコンナイトライド地積層が形成される。2分、図示の袋値では、下方



特許決第17条の2の規定による補正の提股

. 假和 52 年特許顯新 5937 分(特別图 53- 91665 号 昭和 53 年 8 月 11 日 53-917 莎梅銭)につ 公期特許公報 いては特許法第17条の.2 の規定による相正があっ とのですがのとわり根据する

í	n t.	c i ·	•	織別記	35 B	庁內整理番号
	H 0 1 1	21/3	1 4		1	7739-5 F
//	C 2 3 C	11/0	8 (į	8 2 1 ·8 ·- 4 K
					1	
				1	- [
					ŀ	
					i	

正 鸖(自洗) 手 統 捕

1,13, 59

特許庁長官 段 事件の表示

- 5} 昭和 52 年 特許顯 第 5937

発明の名称

ブラズマ処理装度

補正をする者

事件との制係 特許出願人

(310) 株式金儿 日 立 親 作 R.

代 孪

ß:

〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 V: 株式会社自立製作所的 電話 66 212-1111 (人代為)

淌 (7237) # PF ±

利 Ш



(u., ...

捕 正 の 対 象 明細帯の発明の名称の概、特許請求の範囲の欄及び 発明の詳細な説明の欄 輔 正 の 内 容

ショリンクチ 「ブラズマ処理装置」と補正する。 50 1.13

- 2. 明細書の特許請求の範囲の記載を別紙のとお りに補正する。
- 3. 明細書館1頁下から第7行「毎度の改良」を 「裝置等のプラズマ処理装置の改良」と補正する。
- 4. 明細事第2百下から第2行「プラズマCVD 装低」を「プラズマ処理装置」と補正する。

代哩人 弁理士

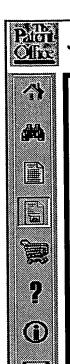


特許請求の範囲

- 1. (a) 被処理ウエハ 截饋部と
 - 上記ウエハ軟貨部と隔離されたブラズマ 励起部と
 - (c) 反応ガス供給機構
- よりなるキャパンタ型プラズマ処理装置。
- 2. 上記反応ガス供給機構は、励起されるべきガ スとその他のガスを別々に供給できるようにした ことを特徴とする上記特許請求の範囲第1項に記 戦のキャパシタ型ブラズマ処理装隆。

妆 H 利 代理人 弁理士





JP53091665 Biblio



PLASMA CVD DEVICE

Patent Number:

JP53091665

Publication date:

1978-08-11

Inventor(s):

ITO TATSU

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

∮ JP53091665

Application Number: JP19770005937 19770124

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/314

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To ionize N2 gas only and to uniform the film thickness and film quality to be grown, by providing the opposing electrode for plasma generation and the wafer holder separately and by introducing N2 and SiN4 gas with separation mutually.

Data supplied from the esp@cenet database - I2